# /inritsu

# データ依存性ジッタの比較解析 -PRBSとSDH/SONET フレームの場合-

# By 望月 健

石部 和彦

TABLE OF CONTENTS;

**1.** はじめに

シミュレーションモデル

3. 評価 1: ジッタ測定システムによるデータ依存性ジッタの誤差

3.1 評価 1 のシミュレーション手順

3.2 評価 1 のシミュレーション結果

評価 2: DUT のデータ依存性ジッタ

4.1 評価2のシミュレーション手順

4.2 評価2のシミュレーション結果

<u>4.3</u> 評価2の考察

<u>5. 結論</u>

# データ依存性ジッタの比較解析

## -PRBSとSDH/SONETフレームの場合-

1. はじめに

SDH/SONET/OTN 用光トランスミッタのジッタ発生試験を行う際、多くのデバイスベン ダは、試験データパタンとして擬似ランダムビット系列(PRBS: Pseudo-Random Bit Sequence)のような信号遷移がランダムに発生するパタン(ここではノンフレーム信号と呼 ぶ)を用いる場合多い。しかし、これらのデバイスが伝送装置上に実装される際には、 SDH/SONET/OTN のような実信号(フレーム信号と呼ぶ)で最終的にジッタ評価が行われ る。そのため、デバイスベンダと装置ベンダの間でジッタ量の整合が取れないといった問 題が時々発生している。この主な理由として以下の2点が挙げられる。1点目として、ノ ンフレーム信号とフレーム信号によって被測定物(DUT: Device Under Test)で発生するジ ッタ量の違いが理論的にどの程度になり、その違いが DUT のパラメータによってどのよう に影響されるのかが、今まで定量的に評価・証明されていなかった。2点目として、多く のジッタテスタが採用しているジッタ測定法(データ信号をクロック信号に変換して、そ のクロック信号のジッタ量を測定)の測定誤差が、ノンフレーム信号とフレーム信号によ ってどの程度違うのかが定量的に評価・証明されていなかった。本ペーパーでは、これら 2点の課題に対して、DUT とジッタ測定法をモデル化した計算機シミュレーションを用い て検証する。

#### 2. シミュレーションモデル

データ信号のジッタ成分をその特性から分類した場合、ディターミニスティックジッタ (DJ) とランダムジッタ (RJ) に分けられ、さらに DJ はデータ依存性ジッタ (DDJ) と周 期ジッタ (PJ) に分けられる。このうちデータパタンに直接影響を受けるのは DDJ である。 このため、本計算機シミュレーションはジッタ成分として DDJ のみを考慮している。DDJ の発生原因には、DUT の周波数帯域幅や伝送信号の反射等による波形歪みが考えられる [1]。 本シミュレーションでは、DUT やジッタ測定法の周波数帯域幅によって DDJ が発生し、そ の大きさがデータパタンによって異なることを定量的に検証する。まず始めに評価 1 とし て、多くのジッタテスタが採用しているジッタ測定法 (データ信号をクロック信号に変換 して、そのクロック信号のジッタ量を測定)の DDJ 測定誤差がノンフレーム信号とフレー ム信号によってどの程度の違うのかを、図1の構成を用いて定量的に検証する。次に評価 2 として、DUT の出力信号のジッタ量がノンフレーム信号とフレーム信号で理論的にどの 程度違うのかを、図2の構成を用いて定量的に検証する。ここで、AC カップリングおよび 高周波カットオフ特性に起因する DUT の周波数帯域幅をハイパスフィルタ (HPF) とロー パスフィルタ (LPF) で表し、これらのカットオフ周波数を変えることによって DDJ への 影響を検証する。



図2 評価2:被測定物のデータ依存性ジッタ

3. 評価1:ジッタ測定システムによるデータ依存性ジッタの誤差

# 3.1 評価1のシミュレーション手順

図1 において、評価用入力信号としてデータレート 9.95Gbit/s の NRZ 信号を模擬したジ ッタゼロのデータ信号系列 x(n) (n = 0, 1, 2, ....) をジッタ測定システムに入力した。x(n) の 値は1 (High レベル) または-1 (Low レベル) であり、そのサンプリング間隔はシミュレー ションが 1mUI の分解能を得るように 1 ユニットインターバル (1UI = 1/9.95GHz) の 1/1000 である (図 3 の x(n) 参照)。x(n) のデータパタンには、ノンフレーム信号として PRBS 2<sup>7</sup>-1、 2<sup>15</sup>-1、2<sup>31</sup>-1、または SDH フレーム信号の計4 種類を使用した。SDH フレーム信号のペイロ ード部分は、PRBS 2<sup>7</sup>-1 でスクランブルされた PRBS 2<sup>31</sup>-1 である。各 PRBS は、ITU-T 勧告 O.150 および O.151 で規定されている以下の生成多項式によって発生される。

> PRBS 2<sup>7</sup>-1 ; 1+X<sup>6</sup>+X<sup>7</sup> PRBS 2<sup>15</sup>-1 ; 1+X<sup>14</sup>+X<sup>15</sup>

# PRBS $2^{31}$ -1 ; 1+X<sup>28</sup>+X<sup>31</sup>

ジッタ測定システムの構成要素である基準レシーバの伝達関数には、ITU-T 勧告 ANNEX B/G.957 に記載されているカットオフ周波数がデータレートの 0.75 倍(すなわち、7.46 GHz) である 4 次のベッセルフィルタを適用した。第2の構成要素であるジッタ検出器のシミュ レーションモデルは、ITU-T Q5/Study Group 4 で審議中の位相検波方式を参考にした [2]。 この位相検波方式は、広帯域クロックリカバリ(W-CR)によって入力データ信号をデータ レート(9.95GHz)のクロック信号に変換した後、位相検波によってクロック信号の各立上 りエッジにおけるジッタを求める。このシミュレーションでは、W-CR の通過帯域幅を上側 ジッタ測定帯域(80MHz)の2倍の160MHzに設定した。第3の構成要素であるジッタ測定 フィルタは、ITU-T 勧告 G.783 および G.825 に記載されているジッタの低域と高域を抑圧す るフィルタであり、低域カットオフ 20kHz の1 次 HPF と高域カットオフ 80MHz の3 次バ タワース LPF で定義されている。ジッタ測定システムからは、1UI に等しいサンプリング 間隔をもつ DDJ 系列 J(m) (m = 0, 1, 2, ...) が出力される。

#### 3.2 評価1のシミュレーション結果

表1に図1の評価系によって得られた DDJ 時系列 J(m) (m = 0, 1, 2, ...., M - 1)の Peak to Peak 値 DDJpp を示す。入力信号がジッタゼロにも関わらずジッタ測定システムで DDJ が発 生する理由は、位相検波器の W-CR でデータ信号がクロック信号に変換される際、データ 信号中の High レベルや Low レベルの長さに応じて、再生クロック信号にタイミング誤差 が発生するためである。表1から、現在多くのジッタテスタで採用されているジッタ測定 方法のデータパタンに依存する測定誤差は最大 5mUIpp であることがわかる。これは ITU-T 勧告 G.783 で規定されている測定装置の最大許容ジッタ制限 100 mUIpp よりも十分に小さ い。

データパタン								
	ノンフレーム信号	SDH フレーム信号						
PRBS 2 <sup>7</sup> -1 ( <i>M</i> =127)	PRBS 2 <sup>15</sup> -1 ( <i>M</i> =32767)	PRBS $2^{31}$ -1 ( $M = 20 \times 10^{6}$ )	ペイロード: PRBS 2 <sup>7</sup> -1 +スクランブル PRBS 2 <sup>31</sup> -1 ( <i>M</i> =20×10 <sup>6</sup> )					
1	4	5	4					

表1 評価1のシミュレーションによるジッタ測定システムの DDJpp 誤差

単位:mUIpp

なお、DDJppの評価に使用された J(m)のサンプル数 M は、ノンフレーム信号の PRBS 2<sup>7</sup>-1 と PRBS 2<sup>15</sup>-1 の場合、それぞれ最大パタン長の  $M=2^7$ -1=127 と  $M=2^{15}$ -1=32767 である。 ノ ンフレーム信号の PRBS 2<sup>31</sup>-1 と SDH フレーム信号の場合、PRBS の最大パタン長が非常に 大きく膨大な計算時間を要するため、サンプル数 M はともに 20×10<sup>6</sup> サンプルである。但 し、<u>この 20×10<sup>6</sup> サンプルには、PRBS 2<sup>31</sup>-1 の場合は High</u> レベルが 31 UI 連続 するパタン が含まれ、SDH フレーム信号の場合にはペイロード部分に High レベルが 38 UI 連続するパ タンが含まれている(これらの High レベル長は各最大パタン長の中で1度だけ出現する)。 したがって 20×10<sup>6</sup> サンプルにも関わらず最大パタン長を用いた評価に近い DDJpp が得ら れると考えられる。なお厳密に言うと、DDJpp はパタン中に含まれる High レベルや Low レ ベルの最大長だけではなく、その近傍のパタンにも影響を受けるので、PRBS の発生に異な る生成多項式を用いた場合には表 1 と異なる結果になることが予想される。

<u>4. 評価2: DUT のデータ依存性ジッタ</u>

4.1 評価2のシミュレーション手順

一般に、光トランスミッタに内蔵されるレーザードライバはその入力部や出力部におい て AC 結合される場合がある [3]。AC 結合は DC を含む低周波成分を遮断し、データ信号 波形を歪ませる。図2では、DUT の AC 結合の典型的なモデルとして、カットオフ周波数  $f_L$ が 10kHz もしくは 1MHz の 1 次 HPF を使用する。一方、光トランスミッタの高周波遮断 特性のモデルとして、カットオフ周波数 $f_H$ が 6GHz もしくは 7.5GHz の 4 次バタワース LPF を使用する。一般的には、DC 成分を遮断してしまう HPF が DDJ を発生させる主原因であ ると考えてられているが、LPF もデータ信号波形を歪ませて DDJ を生じる要因となる [3]。 LPF にバタワースフィルタを使用した理由は、実際に光トランスミッタの送信信号の周波数 特性がバタワース特性になっている場合があるためである。

DUT 入力信号 x(n) には評価1と同じ4種類のデータパタンが使用される。DUT 出力信 号 y(n) の DDJ は、図1と同じジッタ測定システムのシミュレーションモデルによって検出 される。図3は、図2のシミュレーションで得られた DUT の入出力信号 x(n)、y(n) の例で ある。



(HPF:  $f_L = 10$ kHz, LPF:  $f_H = 6$ GHz の場合)

<u>4.2</u>評価2のシミュレーション結果

表 2 に、図 2 のシミュレーションによって得られた DDJ 時系列 *J*(*m*) (*m* = 0, 1, 2, ...., *M* - 1) の Peak to Peak 値 DDJpp を示す。シミュレーション No. 1~ No. 8 では、異なるカットオフ

周波数 ( $f_L$ および $f_H$ )をもつ HPF と LPF の組み合わせを DUT モデルに使用した。以下、結果について順に解説する。

Sim. No.	DUT の帯域制限 ("-" フィルタ無し)		データパタン				
			ノンフレーム信号			SDH フレーム信号	
			PRBS	PRBS	PRBS	ペイロード:PRBS 2 <sup>31</sup> -1 +	
	$f_L$ of HPF	$f_H$ of LPF	$2^{7}-1$ ( <i>M</i> =127)	$2^{15}-1$ ( <i>M</i> =32767)	$2^{31}-1$ (M = 20×10 <sup>6</sup> )	スクランフル PRBS 2'-1	
						$(M = 20 \times 10^{\circ})$	
			(	(	(0)	(図4参照)	
1	10kHz	—	1	4	5	4	
2	1MHz	_	1	4	5	4	
3	-	7.5GHz	1	5	8	7	
4	_	6GHz	1	7	37	60	
5	10kHz	7.5GHz	1	5	8	7	
6	1MHz	7.5GHz	1	7	16	8	
7	10kHz	6GHz	1	7	38	61	
8	1MHz	6GHz	1	8	45	61	

表2 評価2のシミュレーションによる DUT の DDJpp 単位: mUIpp

(シミュレーション No. 1 – No. 2)

シミュレーション No. 1 と No. 2 は DUT が HPF だけでモデル化されている。各データパ タンに対する DDJpp は非常に小さく、表1のジッタ測定誤差と同じ値である。すなわち、 HPF に起因する DDJpp は測定誤差に対して無視できるほど小さい。

(シミュレーション No.3 - No.4)

シミュレーション No. 3 と No. 4 は DUT が LPF だけでモデル化されている。ノンフレー ム信号では、データパタンの最大パタン長が大きいほど LPF によって DDJpp が増加する。 特に No. 4 は $f_H$ が低いため、図 3 で示したように y(n) の波形歪みが大きい。No. 4 において、 ノンフレーム信号の PRBS  $2^{31}$ -1 と SDH フレーム信号では、DDJpp がそれぞれ 37mUIpp と 60mUIpp と非常に大きいシミュレーション結果が得られた。

(シミュレーション No.5 - No.8)

シミュレーション No. 5 から No. 8 は DUT が HPF と LPF の両方でモデル化されている。 HPF と LPF の両方の効果によって、ノンフレーム信号の PRBS 2<sup>31</sup>-1 では LPF 単独の場合よ りも大きな DDJpp が生じている。例えば、No. 4 の DDJpp = 37mUIpp に対し、No. 8 の DDJpp = 45mUIpp。一方、SDH フレーム信号の場合は、HPF を組み合わせた影響は少ない結果とな った。

図4に、シミュレーション No. 1-No. 8 において SDH フレーム信号を用いた場合に得ら れた DDJ 時系列 J(m)の一部分を示す。これらの J(m)はいずれも  $m = 1000 \sim 6000$  付近がス クランブルされない SDH フレームヘッダ部分に相当する。DUT が HPF のみでモデル化さ れたシミュレーション No.1 と No.2 の場合、DDJpp はペイロード部のジッタが支配的となっている。一方、LPF を考慮した No.3 から No.8 の場合、DDJpp はヘッダ部のジッタが支配的になっている [4]。

### 4.3 評価2の考察

表2の各シミュレーションにおいて、ノンフレーム信号の PRBS 2<sup>7</sup>-1 と PRBS 2<sup>31</sup>-1 で発 生する DDJpp の差は、5 倍から 45 倍のひらきがあった。PRBS の最大パタン長が大きいほ ど DDJpp が大きいのは、データパタン中に長い High レベルや Low レベルが発生するため と思われる。

<u>SDH フレーム信号のペイロード部分は PRBS 2<sup>7</sup>-1 でスクランブルされた PRBS 2<sup>31</sup>-1 パタ</u> ンであるため、最長の High レベルはノンフレーム信号の PRBS 2<sup>31</sup>-1 よりも長い 38UI であ る。それにも関わらず、No. 1-No. 3、No. 5 および No. 6 において、SDH フレーム信号の DDJpp はノンフレーム PRBS 2<sup>31</sup>-1 の DDJpp よりも小さい。この理由は、**3 タップの生成多** 項式から発生した PRBS 2<sup>31</sup>-1 は、長い High レベルや Low レベルの発生が偏っているため、 フィルタリングにより大きな DDJpp が発生しやすいためと思われる。一方、SDH フレーム のスクランブルされた PRBS 2<sup>31</sup>-1 では、上記の偏りが拡散されるため、大きな DDJpp が発 生しにくいと思われる。

図4から分かるように、SDH フレーム信号の場合、LPF の効果によってヘッダ部でペイ ロード部よりも大きな DDJ が発生する傾向がある。そのため、SDH フレーム信号のペイロ ード部が PRBS2<sup>31</sup>-1 パタンでも、SDH フレーム信号とノンフレーム信号とではジッタ量の 整合が取れない。したがって、DUT のジッタ評価に使用するテストパタンには、最終試験 に使用される SDH フレーム信号を用いるべきである。



図4 表2の SHD フレーム信号に対する DDJ 時系列 J(m)

## 5. 結論

DUTの低域および高域周波数カットオフに起因して DDJ が生じ、DDJpp は送信データパ タンに依存することを、計算機シミュレーションによって検証した。評価1によって、多 くのジッタテスタが採用しているジッタ測定法による DDJ の理論誤差は 5mUIpp 以下 (@9.95Gbit/s) であることが明らかになった。また評価2によって、DUT モデルに HPF と LPF を組み合せて使用した結果、HPF よりも LPF の方が DDJpp を増大させることがわかっ た。さらにノンフレーム信号の PRBS 2<sup>7</sup>-1 パタンと PRBS 2<sup>31</sup>-1 パタンとの DDJpp の差は、 HPF と LPF の組み合わせに依存し、5 倍から 45 倍のひらきがあった。SDH フレーム信号の 場合、LPF の効果によってスクランブルされないヘッダ部でペイロード部よりも大きな DDJ が発生する。そのため、SDH フレーム信号のペイロード部が PRBS2<sup>31</sup>-1 パタンでも、SDH フレーム信号とノンフレーム信号とではジッタ量の整合が取れないことがわかった。すな わち、ジッタ評価に使用するテストパタンには、最終試験に使用するフレームパタンを使 用する必要があることが明確になった。

# 参考文献

[1] K. Kim, J. Hwang, Y.B. Kim, and F. Lombardi, "Data Dependent Jitter (DDJ) Characterization Methodology," *IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems,* Monterey, CA, October 3-5, 2005, pp294-302.

[2] K. Mochizuki, "Phase insertion algorithms for Appendix VIII/O.172," ITU-T SG4, Q5, Contribution WD.09, South Queensferry, September 27 - 30, 2004.

[3] "Interfacing maxim laser Drivers with laser diode," Maxim Integrated Products, Inc., Sunnyvale, CA, Application Note HFAN-2.0, rev. 0, May, 2000.

[4] K. Ishibe, "The importance of calibration standards in jitter measurements," *IEEE Optical Communications*, pp. S6-S8, Nov. 2003.



お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

# アンリツ株式会社

#### http://www.anritsu.co.jp

本	社 TE	L046-223-1111	〒243-8555	神奈川県厚木市恩名5-1-1	
T&M営	業本部				
第1宮	営業部	046-296-1202	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5	
第2营	営業部	046-296-1203	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5	
第3营	営業部	03-5320-3560	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル	
第4宮	営業部	03-5320-3567	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル	
ネットワークス営業本部					
第1营	営業部	046-296-1205	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5	
第2营	営業部	03-5320-3551	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル	
第3营	営業部	03-5320-3565	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル	
東京支	店	03-5320-3559	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル	
北海道	支店	011-231-6228	060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル	
東北支	店	022-266-6131	980-0811	仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィスビル	
関東支	社	048-600-5651	330-0081	さいたま市中央区新都心4-1 FSKビル	
千葉営	業所	043-351-8151	261-0023	千葉市美浜区中瀬1-7-1	
				住友ケミカルエンジニアリングセンタービル	
東関東	支店	029-825-2800	300-0034	土浦市港町1-7-23 ホープビル1号館	
新潟支	店	025-243-4777	950-0916	新潟市米山3-1-63 マルヤマビル	
中部支	社	052-582-7281	450-0002	名古屋市中村区名駅3-22-4 みどり名古屋ビル	
関西支	社	06-6391-0111	532-0003	大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル	
東大阪	支店	06-6787-6677	577-0066	東大阪市高井田本通7-7-19 昌利ビル	
中国支	店	082-263-8501	732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル	
四国支	店	087-861-3162	760-0055	高松市観光通2-2-15 第2ダイヤビル	
九州支	店	092-471-7655	812-0016	福岡市博多区博多駅南1-3-11 博多南ビル	

計測器の使用方法、その他についてのお問い合わせは下記まで。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425 受付時間/9:00~17:00、月~金曜日(当社休業日を除く) E-mail: MDVPOST@cc.anritsu.co.jp

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

0604

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸 出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、 日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業 担当までご連絡ください。